А.Н. Вислович, А.Б. Сухоцкий (БГТУ, г.Минск)

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ НАМАГНИЧИВАНИЯ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ СИЛОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Силометрические методы определения параметров магнитных материалов имеют две основные разновидности — метод Фарадея и метод Гуи [1]. Метод Фарадея состоит в измерении с помощью чувствительных весов силы, действующей на небольшой образец, помещенный в неоднородное поле. Метод Гуи отличается тем, что используется вытянутый образец, один конец которого помещается в однородное поле, а другой выходит за пределы этого поля. Эти методы применяются в основном для исследования свойств слабых магнетиков. Их применение для сильномагнитных материалов проблематично, поскольку в используемых для измерения магнитных полях образец находится в положении неустойчивого равновесия и может смещаться к полюсам. Кроме того, в методе Гуи определяется средняя по длине образца магнитная восприимчивость и, следовательно, не может быть получена существенная для ферромагнетиков информация о законе намагничивания.

В настоящей работе представлены результаты апробации модификации метода Фарадея для определения магнитных свойств ферромагнетиков. Проблема позиционирования сильно взаимодействующего с неоднородным полем образца решается с помощью специального источника магнитного поля, характеристики которого исследованы в работе [2]. Модуль напряженности поля, создаваемый источником, описывается выражением

$$H_0=H*e^{-kz}$$

где z — расстояние от поверхности магнита (рис.1), H=168,5 кA/м и k=0,0785 мм $^{-1}$ — постоянные величины. Выражение для z-проекции силы, действующей в этом поле на малый образец объемом V и средней намагниченностью M, преобразуется к виду

$$F_{zm} = \mu_0 M \frac{dH_0}{dz} V = -\mu_0 k H M e^{-kz}$$
.

Отсюда находим среднюю по объему памагниченность образца:

$$M = F_{zm} \left(\mu_0 V k H e^{-kz} \right). \tag{1}$$

Напряженность намагничивающего поля H образца определяется через коэффициент размагничивания β :

$$H=H_0-\beta M.$$
 (2)

Для проведения эксперимента образец помещается в точку устойчивого равновесия, в которой потенциальная энергия $U = -VMH_0$ минимальна. При $H_0 = const$ минимум достигается, если намагниченность максимальна, то есть при минимальном коэффициенте размагничивания (2). Наименьшее значение β достигается при совпадении вектора напряженности магнитного поля с наибольшим габаритным размером образца. Поскольку вектор напряженности при перемещении образца вдоль оси x постоянен по модулю, но изменяется по направлению, то всегда существует такое положение, в котором размагничивающий фактор минимален и, следовательно, образец находится в устойчивом равновесии.

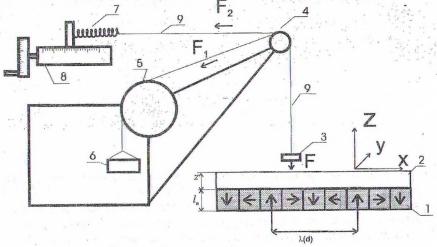
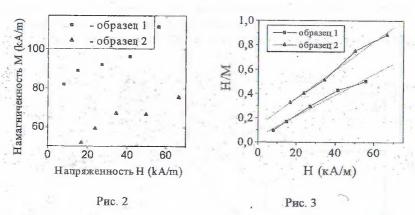


Рис. 1

Магнитная сила определяется методом отрыва. Данный метод основан на создании критического усилия, направленного противоположно результирующей F гравитационной и магнитной сил, при котором происходит отрыв образда от рабочей поверхности подвижной иластины 2. Критическое усилие создается двумя силами: весовой и пружинной. Весовая сила F_1 предназначена для грубой компенсации силы F. Она создается грузами, помещенными на подвес 6. Подвес соединен посредством нити 9 и двух легковращающихся колесиков 4,5 с капсулой 3, в которую помещен образец. Пружинная сила F_2 имеет более точную регулировку и предназначена для повышения точности эксперимента. Она создается растянутой пружиной 7. Степень растяжения пружины регулируется микрометрическим винтом 8. Модуль магнитной силы, входящей в (1), определяется по формуле F_m =F-mg, где m-macca образца и капсулы.

Апробация метода была проведена на образцах дисперсного ферромагнетика в виде короткого цилиндра (таблетки) с массой $m\approx1,0$ грамм и габаритными размерами: диаметр d=10 мм, высота h=4 мм, для которых коэффициент размагничивания $\beta=0,292$. Он помещается на рабочей поверхности подвижной пластины в положении, где поле направлено вдоль оси x. На рис.2 представлены рассчитанные по (1), (2) кривые намагничивания.



Как видно, предложенный метод позволяет классифицировать образцы согласно их магнитным свойствам. Для обоих образцов наблюдается замедление темпа роста намагниченности при увеличении напряженности магнитного поля, что соответствует стремлению к насыщению. Для оценки намагниченности насыщения аппроксимируем экспериментальную зависимость аналитической формулой $M = M_s H / (H_c + H)$, где M_s (намагниченность насыщения) и H_c – постоянные параметры. Согласно этому уравнению, отношение H/M напряженности поля к намагниченности и напряженность поля H связаны линейной зависимостью. Представив экспериментальные данные в этих координатах (рис.3) и аппроксимировав их прямой, получаем параметры кривой намагничивания (в кА/м): образец 1 – $M_s = 115.6$; $H_c = 5.995$; образец $2 - M_c = 86.1$; $H_c = 11.243$.

Точность измерений установки может быть легко повышена путем уменьшения шага изменения расстояния при снятии силометрической кривой. Использование более точного силометрического оборудования позволит расширить пределы исследования кривой намагничивания как в область слабых, так и в область более сильных полей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чечерников В.И. Магнитные измерения. – М.: Издательство Московского университета, 1963.

2. Вислович.А.Н., Сухоцкий А.Б. Отражение пространственной гармоники магнитостатического поля от намагничивающегося слоя //. Труды БГТУ. — Вып. VII, физ.-мат. науки. — Минск, 1999. — С.56-64.

УДК 519.72

М. И. Кулак, О. П. Боброва, И. Г. Пиотух (БГТУ, г. Минск)

ФРАКТАЛЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУМАГИ И КРАСКИ В ПРОЦЕССЕ ПЕЧАТАНИЯ

В результате развития технологии печатания в течение многих веков появился широкий спектр видов и способов получения печатных оттисков. В большинстве случаев эти способы основаны на различных физических принципах и процессах, но объединяет их главенствующая роль давления печатного контакта, которое часто служит единственным индикатором правильности проведения технологического процесса.

Разработка строгой модели краскопереноса требует построения описания распределения пор в печатных бумагах. Как было показано ранее [1], скелет бумаги по своей структуре является фрактальным кластером. Поэтому, следуя принципу взаимности, поровое пространство также можно рассматривать как фрактальный кластер, пересекающийся с кластером скелета. Учитывая, что закон распределения плотности фрактального кластера бумаги известен [2], фрактальная размерность порового пространства будет иметь вид:

$$D_{\bullet}(x) = d + \frac{\ln(1 - x^{D-d})}{\ln(x)}.$$

Данное выражение характеризует поровое пространство как мультифрактальный объект — статистический ансамбль проникающих друг в друга фрактальных кластеров. Распределение D_{\bullet} по толщине бумажного писта будет следующим: в центре листа, там, где структура наиболее плотно упакована, фрактальная размерность порового пространства минимальна. По мере перехода к приповерхностным слоям структура порового пространства усложняется и его размерность растет. Далее, при выходе на поверхность, поровое пространство становится открытым и близким к плотно упакованному. Соответственно его фрактальная размерность приближается к значению, равному 3.

Общая тенденция в законах распределения пористости для всех бумаг одинакова — по мере приближения к поверхности пористость растет.

Таким образом, теория фракталов позволяет учесть всю сложность микрогеометрии порового пространства бумаги. Это даст возможность по-